МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Фізичний факультет Кафедра загальної фізики

На правах рукопису

Кінетика фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів, викликана перебудовою пар FeB

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Освітня програма: Фізика

Кваліфікаційна робота бакалавра студента 4 курсу Іван КУЩ

Науковий керівник:

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики Олег ОЛІХ

Робота заслухана на засід	анні кафед	дри з	вагальної фізики та рекомендована до за-
хисту на ЕК, протокол №	від «		2023p.

Завідувач кафедри загальної фізики

проф. Микола БОРОВИЙ

ВИТЯГ

з протоколу №			
засідання Екзаменаційн	ої комісії		
Визнати, що студент		_ виконав	та захистин
кваліфікаційну роботу бакалавра з оцінкою		·	
Голова ЕК	«		2023 p.

АНОТАЦІЯ

Іван КУЩ. Кінетика фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів, викликана перебудовою пар FeB

Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, освітня програма «Фізика та астрономія». — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. — Київ — 2023.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Олег ОЛІХ, професор кафедри загальної фізики.

У роботі представлені результати дослідження кінетики змін фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів (напруги розімкнутого кола, струму короткого замикання, фактору форми та максимальної вихідної потужності), викликаних перебудовою дефектного комплексу FeB. Проведено як моделювання вказаних процесів, так і їхнє експериментальне дослідження. Проаналізована можливість використання кінетичних параметрів до оцінки концентрації рекомбінаційно-активних центрів.

Ключові слова: кремній, сонячний елемент, кінетичні процеси, домішковий комплекс FeB, вольт-амперна характеристика

SUMMARY

Ivan KUSHCH. Kinetics of photoelectric parameters of silicon solar cells caused by the rebuilding of FeB pairs.

Bachelor qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational program «Physics and astronomy». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, General Physics Department. – Kyiv. – 2023.

Research supervisor: Doctor of Physici and Mathematics, Professor Oleg OLIKH, Professor at General Physics Department.

The paper presents the results of the study of the kinetics of changes in the photovoltaic parameters of silicon solar cells (open-circuit voltage, short-circuit current, form factor,

and maximum output power) caused by the rearrangement of the defective FeB complex. Both modeling of the specified processes and their experimental research were carried out. The possibility of using kinetic parameters to estimate the concentration of recombination-active centers was analyzed.

Key words: silicon, solar cell, kinetic processes, impurity complex FeB, current-voltage characteristic

3MICT

ВСТУП	4
Розділ 1. Огляд літератури	6
1.1. Загальні властивості дефектів	6
1.2. Властивості дефектів, пов'язаних з домішковим залізом у кр	емнії 8
1.3. Основні параметри сонячних елементів	10
Розділ 2. Методика роботи	13
2.1 Експериментальна установка та зразки	13
2.2 Особливості моделювання кінетики фотоелектричних параме	трів 15
Розділ 3. Отримані результати	18
3.1 Результати моделювання	18
3.2 Результати експериментального дослідження	23
Висновки	29
Список використаних джерел	30

ВСТУП

Сонячні елементи, або сонячні панелі, ϵ одними з найбільш перспективних альтернативних джерел енергії на теперішній час. Вони забезпечують чисту та відновлювальну енергію, що ста ϵ все більш актуальним у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації у світі. За останні роки, розвиток технологій сонячної енергетики набув величезного імпульсу, що дозволило знизити вартість сонячних панелей та зробило їх доступними для більш широкого кола споживачів.

Незважаючи на величезний потенціал сонячних панелей, на жаль, існують і певні труднощі пов'язані з їхнім використанням. Зокрема, кремнієві сонячні елементи (КСЕ) мають і свої недоліки, які впливають на їх ефективність фотоелектричного перетворення та тривалість роботи. Один із головних проблем - дефекти в КСЕ, які можуть виникнути в процесі їх виробництва, зберігання та експлуатації. Відомо, що кожен матеріал містить дефекти; ідеальних систем просто не існує. Хоча для створення дефекту може знадобитися енергія, збільшення конфігураційної ентропії при появі відхилень від періодичності сприяє появі певної концентрація дефектів, оскільки це знижує вільну енергія системи. Тому навіть у рівновазі можна очікувати наявності дефектів; а кінетичні обмеження іноді призводять до утворення додаткових дефектів. Зауважимо, що ці міркування не стосуються домішок, які неконтрольовано з'являються під час вирощування кристалів або подальшої обробки. Крім того, домішки часто вводяться навмисно з метою модифікації властивостей матеріалів. Так легування напівпровідників акцепторами і донорами має важливе значення для мікроелектронних пристроїв. Надалі ми будемо використовувати слово «дефект» як загальний термін для позначення як власних дефектів, так і домішкових.

Оскільки дефекти неминучі, необхідно враховувати їхній вплив на властивості матеріалів. Ці ефекти можуть бути значними, аж до визначення функціональності матеріалу. Наприклад, точкові дефекти відіграють ключову роль у процесі дифузії; нерідко дефекти є причиною деградації пристрою. Проте навіть за відсутності деградації дефекти можуть обмежити продуктивність пристрою.

Вивчення дефектів кремнієвих сонячних елементів є важливим кроком для подальшого розвитку сонячної енергетики та покращення її ефективності. Розуміння причин виникнення дефектів вивчення їхніх властивостей допоможуть збільшити ефективність та тривалість роботи сонячних панелей, що сприятиме збереженню навколишнього середовища.

В сонячних елементах загалом зустрічається значна кількість різноманітних дефектів. Наприклад, одними з найпоширеніших з них у КСЕ є мікротріщини. Вони можуть виникнути в процесі виробництва, транспортування або монтажу сонячних панелей. Мікротріщини знижують ефективність сонячних панелей та можуть привести до їх відмови. Металеві прицепітати та дислокації які з'являються під час процесу формування контактів на поверхні сонячних елементів. Їхня поява викликає суттєве підсилення рекомбінаційних процесів та зниження ефективності сонячних панелей, а також може спричинити їхнє повне виведення з ладу. Крім того, так як здешевлення виробництва вимагає спрощення технологічних операцій, у кремній, який використовується у сонячній енергетиці, як правило наявна значна кількість різноманітних домішок, таких як атоми вуглецю, кисню, різноманітних металів. Так, відомо, що у КСЕ однією з найбільш поширених та шкідливих металевих домішок ϵ залізо. Міжвузлові атоми заліза та пари залізоакцепторна домішка є надзвичайно активними рекомбінаційними центрами, що суттєво впливають на параметри фотоелектричного перетворення. Як наслідок, питання визначення наявної концентрації заліза ϵ надзвичайно важливим. Існуючі широковживані методи (інфрачервона Фур'є спектроскопія, електронно-парамагнітний резонанс, вимірювання часу життя неосновних носіїв заряду, нестаціонарна спектроскопія глибоких рівнів тощо) потребують спеціалізованого обладнання та/або орієнтовані та кристали, а не готові сонячні елементи. З іншого боку, перебудова дефектів, що містять залізо легко реалізується на практиці і впливає на фотоелектричні параметри. Тому метою цієї роботи було вивчення кінетики фотоелектричних параметрів КСЕ, викликаних перебудовою пар FeB, а також оцінка можливості використання таких перехідних процесів для визначення концентрації заліза.

Розділ 1. Огляд літератури

Залізо є однією з найбільш досліджених домішок перехідних металів у кремнії. Це дослідження почалося наприкінці 1950-х років з роботи Коллінза та Карлсона.Вони довели, що рівень донора, виявлений у кремнії, забрудненому залізом, справді є рівнем інтерстиціального заліза (Fei). Перші експериментальні докази реакції сполучення заліза і бору в кремнії були опубліковані Шепердом і Тернером у 1962 році. Акцепторний рівень пари залізо-бор (FeB) визначили Рейн і Глюнц до Ев-0,26 eB. Кімерлінг і Бентон представили залежну від рівня Фермі кінетичну модель FeB,на основі пов'язаних із залізом енергетичних станів у забороненій зоні кремнію[1].

Розчинене залізо є одним із найпоширеніших забруднювачів кремнію, які вбивають протягом життя. У разі легування бором він може бути присутнім у вигляді міжвузлового заліза -Fei-або пари залізо-бор - FeB-, які співіснують при кімнатній температурі. Технологічне значення заліза виникає, з одного боку, через численні джерела забруднення залізом під час обробки пластин, а з іншого боку, через шкідливий вплив обох конфігурацій дефектів на продуктивність пристрою навіть при дуже низьких концентраціях. У технології кремнієвих пристроїв значний інтерес до точних рекомбінаційних властивостей двох дефектних станів виникає через той факт, що найбільш чутлива методика виявлення забруднення залізом і визначення його загальної концентрації базується на кількісному аналізі добре встановленої різниці в низька рекомбінаційна сила Fei Іонів і пар FeB.Незважаючи на інтенсивні дослідження заліза в минулому, все ще існують відповідні параметри дефектів, які мають високу невизначеність.

1.1. Загальні властивості дефектів

Дослідження DLTS та електронного парамагнітного резонансу (EPR) виявили, що певні дефекти, а саме міжвузловий хром, молібден, вольфрам і залізо, можуть мати два стани заряду, які знаходяться в забороненій зоні. У нерівноважному стаціонарному стані дефект із двома зарядовими станами зберігає обидва стани при постійних концентраціях. Що стосується позитивного заряду для дефекту +/0, то в середньому відбувається наступне[1], [2]:

- 1) захопити електрон, а потім захопити дірку: $D++e-\to Д0$ за ним $Д0+roд+\to Д+$
- 2) захопити електрон, а потім випустити електрон: $D++e-\to Д0$ за ним $Д0\to Д++e$
- 3) випустити дірку, а потім захопити дірку: $D+\to Д0+$ год+за ним Д0+ год $+\to Д+$
- 4) захопити дірку, а потім захопити електрон: D++ год+ \to Д++ за ним Д+++ е- \to Д+
- 5) захопити дірку, а потім випустити дірку: D++ год+ \to Д++за ним Д++ \to Д++ год+
- 6) випустити електрон, а потім захопити електрон: $D+\to \mathcal{I}+++$ за ним $\mathcal{I}+++$ е- $\to \mathcal{I}+$

Зверніть увагу, що рівень енергії дефекту відноситься до енергії, пов'язаної з переходом між зарядовими станами. Внутрішні властивості окремих дефектів визначають їх зарядові стани, які не збігаються з енергетичним рівнем дефекту. Сума зарядових станів центру дефекту залишається сталою для дефекту із зарядовими станами s+1 у нерівноважному стаціонарному стані.

$$N0+N1+...+Ns=Nt$$

Більшість дефектів є багато валентними, включаючи титан, ванадій, марганець, кобальт, нікель, паладій, платину, кобальт, золото та цинк. . Хоча в літературі IDLS і TIDLS часто моделюються за допомогою двох або більше незалежних рівнів, такі дефекти в принципі повинні моделюватися залежними рівнями відповідно до формалізму, отриманого Сахом і Шоклі та іншими. На відміну від припущення незалежних рівнів, відносна заселеність залежних рівнів залежить від положення рівня Фермі і, таким чином, від рівня легування та ін'єкції[3].

Точкові дефекти також можуть впливати на електричний заряд матеріалу, який відіграє ключову роль у роботі сонячних елементів. Наприклад, внутрішні дефекти, такі як діркові вакансії, можуть створювати пастки для носіїв заряду (електронів і дірок), що може знизити ефективність сонячних елементів. Домішкові дефекти, такі як атоми металів, можуть впливати на процеси рекомбінації заряду і формування контактів між елементами.

Крім точкових дефектів, в кристалах кремнію можуть утворюватися і розмірні дефекти. Наприклад, дислокації - це дефекти кристалічної структури, які виникають при зміні орієнтації кристалічних листів. Дислокації можуть впливати на механічні властивості матеріалу та рух електронів і дірок у матеріалі.

Крім того, в кремнієвих сонячних елементах можуть утворюватися так звані "м'які" дефекти, коли матеріал взаємодіє з навколишнім середовищем. Наприклад, поверхневі дефекти можуть бути викликані киснем, який може реагувати з поверхнею матеріалу, утворюючи окислені шари. Ці дефекти можуть вплинути на ефективність і термін служби сонячних елементів.

По-перше, вакансії - це порожні місця в кристалічній решітці, які виникають, коли атом залишає свою позицію. Це може статися при підвищенні температури, оскільки закон термодинаміки стверджує, що енергія збудження атомів зростає з підвищенням температури. Вакансії також можуть бути створені випромінюванням, наприклад, космічним або радіоактивним випромінюванням.

Що стосується точкових дефектів, то вони можуть бути як позитивними, так і негативними, залежно від того, чи займають вони місце кремнію, чи атома іншого елемента. Якщо дефекти займають місце кремнію, це можуть бути атоми кисню або вуглецю, які називаються власними дефектами. Якщо місце кремнію займають інші атоми, це можуть бути, наприклад, атоми металів або нековалентних елементів, які називаються домішковими дефектами.

1.2. Властивості дефектів, пов'язаних з домішковим залізом у кремнії

Традиційна модель з'єднання FeB

Завдяки високій рухливості Fei Здатні дифундувати через решітку кремнію при кімнатній температурі. Залежно від заряду Fei утворює пари з негативно іонізованими акцепторами. Утворення пари відбувається для зразка р-типу, залишеного при кімнатній температурі в темряві[2]. У звичайній моделі FeB положення рівня Фермі визначає здатність Fei для з'єднання з акцептором: Якщо рівень Фермі розташований між Fei рівнем енергії (0,38 eB) та рівенем енергії бору (0,045

еВ5), інтерстиціальне залізо заряджене позитивно (Feþi) і під інституційний бор негативно (ВС-). Як наслідок, спаровування відбувається (рис.1(а))[4] Якщо рівень Фермі перевищує Fei Рівень енергії, міжвузольне залізо стає нейтральним і не очікується зв'язку з В.

Очікується, що після створення пари FeB залишатимуться стабільними, доки рівень Фермі не перевищить рівень акцептора[2] FeB при Eв-0,26 eB. Тепер FeþБ-захоплює електрон, який нейтралізує міжвузодльне залізо. Кулонівський атракціон і зникає і Fe0і від'єднується від B-Сі знову можна дифундують через кристал кремнію. Умова стабільності для пар FeB як функція положення рівня Фермі зображена заштрихованою областю на рис.1(b).[4]

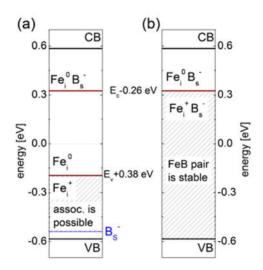


Рис. 1.1 Залежність від положення рівня Фермі стабільності пари FeB. Заштриховані області позначають область рівня Фермі, в якій (а) відбувається асоціація FeB і (b) пари FeB є стабільними. Графік взято з [4]

Під час процесу асоціації відбувається динамічна реакція між міжвузловим залізом, електронами, дірками та бором, доки не буде досягнуто стійкий стан між дисоціацією FeB та асоціацією[1]. Стаціонарний стан залежить від щільності допанту бору, щільності носіїв заряду та температури. Для позитивно зарядженого Fei, можливі дві реакції: у першому випадку Fei фіксує ,електрон і стає нейтральним (Fe0i). Fe0 може захопити отвір і стає Fei знову. Друга можливість – поле

сприяє міграції Fei До негативно зарядженого замісного бора В- внаслідок кулонівського притягання і FeiB відбувається формування пари. Який шлях реакції Fe попередньо відбудется, залежить від його зарядового стану, концентрації носіїв заряду і атомів бору (при даній температурі)[5].

Процес дисоціації пар FeB шляхом захоплення електронів обговорювався Кімерлінгом і Бентоном. Вони дійшли висновку, що процес захоплення електронів призводить до нейтралізації Fei , що призводить до знімання кулонівської сили між Fe0i та Бором . Проте цієї нейтралізації недостатньо , аби призвести до просторової дислокації при кімнатній температурі , бо експериментально дифузійний бар'єр було виявлено E = 0.8eB [5].

1.3. Основні параметри сонячних елементів

Робота всіх сонячних батарей, незалежно від використовуваного типу матеріалів, що характеризуються наступними параметрами (див. Рис. 1.2):

- 1. напруга холостого ходу VOC (напруга розімкнутого кола);
- 2. струм короткого замикання ISC (струм короткого замикання);
- 3. коефіцієнт заповнення FF (коефіцієнт заповнення);

Крива сонячної батареї – це суперпозиція діодної кривої сонячної батареї в темряві зі струмом, створюваним світлом[7]. Світло має ефект зсуву кривої IV вниз у четвертий квадрант, де потужність може витягуватися з діода. Освітлення комірки додає нормальні «темнові» струми в діоді, тому діодний закон виглядає так: (1.1)

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right] - I_L \tag{1.1}$$

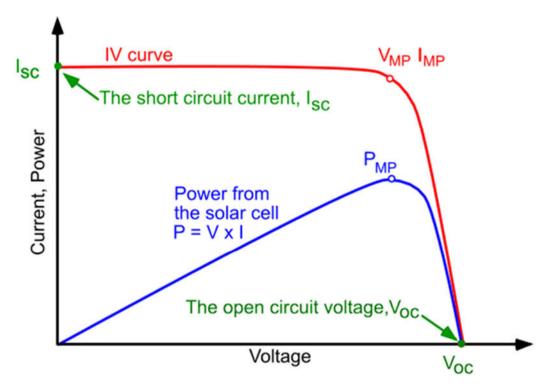


Рис.1.2 Графік вихідного струму елемента (верхня лінія) і потужності (нижня лінія) як функція напруги. Також показано точки струму короткого замикання (Іsc) і напруги холостого ходу (VOC), а також точки максимальної потужності (Vmp, Imp). Графік взято за адресою https://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/iv-curve.

Струм короткого замикання — це струм через сонячний елемент, коли напруга на сонячному елементі дорівнює нулю (тобто, коли сонячний елемент замкнутий). Зазвичай записується як ISC.

При порівнянні сонячних батарей з одного типу матеріалу найважливішим параметром матеріалу ϵ дифузійна довжина та пасивація поверхні[7]. У комірці з ідеально пасивованою поверхнею та рівномірною генерацією рівняння для густини струму короткого замикання може бути наближено таким чином:(1.2)

$$J_{SC} = qG(L_n + L_p) (1.2)$$

де G – швидкість генерації, а Ln і Lp – довжини дифузії електронів і дірок відповідно.

Напруга розімкнутого кола, VOC, ϵ максимальною напругою, яка доступна у сонячній батареї, це відбуваєтся за умови нульвого струму. Напруга розімкнутого кола відповідає величині прямого зміщення сонячної батареї при струмі, який сторюєтся за допомогою світла[7], [8]. (1.3)

$$V_{oc} = \frac{nkT}{q} \ln \left(\frac{l_L}{l_0} + 1 \right) \tag{1.3}$$

У кремнієвих сонячних елементах напруга холостого ходу залежить від дефектів і домішок у кристалічній структурі матеріалу, а також від умов виробництва елементів. Наприклад, наявність дефектів може знизити ККД елемента і знизити напругу холостого ходу[6].

Іншим важливим фактором, що впливає на напругу холостого ходу, є освітлення. Коли сонячний елемент освітлюється, він створює певну кількість електронів і дірок, які рухаються в протилежних напрямках. Цей рух електронів і дірок генерує струм, який можна використовувати для зарядки акумулятора або живлення електричних пристроїв.

Струм короткого замикання та напруга холостого ходу є максимальними струмом та напругою відповідно від сонячної батареї. Однак в обох цих робочих точках потужність від сонячної батареї дорівнює нулю. «Коефіцієнт заповнення», більш відомий під абревіатурою «FF», — це параметр, який у поєднанні з Voc та Іѕс визначає максимальну потужність сонячної батареї. FF визначається як відношення максимальної потужності сонячної батареї до добутку Voc та Іѕс таким чином, що:(1.4)

$$FF = \frac{P_{MP}}{I_{SC}Voc}$$

Для кремнієвих сонячних елементів FZ можна збільшити шляхом зниження рівня рекомбінації в області p-n переходу. Цього можна досягти шляхом зменшення концентрації дефектів у кристалічній структурі кремнію, зокрема за допомогою процесу ультразвукової обробки.

Додатковою стратегією збільшення FZ ϵ нанесення тонких плівок антиблікового покриття на верхню поверхню сонячної батареї. Це зменшу ϵ відбиття світла та збільшу ϵ кількість енергії, яку може поглинути сонячний елемент

Розділ 2. Методика роботи

2.1 Експериментальна установка та зразки

В роботі визначання фотоелектричних параметрів КСЕ проводилося на основі аналізу світлових ВАХ за методикою, описаною в розділі 1.3. Вимірювання ВАХ здійснювалося за допомогою експериментальної установки, схема якої наведена на рис.2.1.

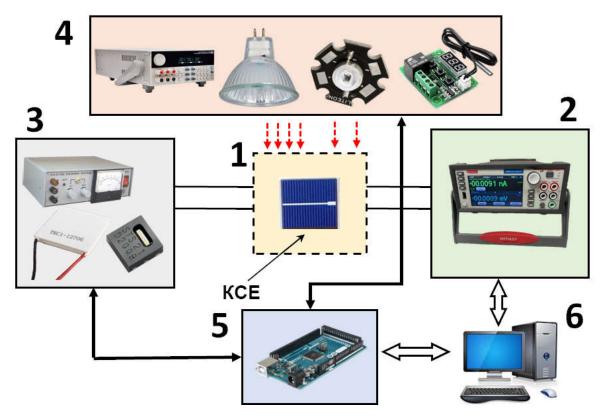


Рис. 2.1 Схема експериментальної установки. 1 — камера зі зразком, 2 — блок вимірювання ВАХ, 3 — блок контролю та встановлення температури, 4 — блок освітлення, 5 — комутатор сигналів, 6 — персональний комп'ютер

Зразок КСЕ розміщувався у екрановану камеру, де підтримувалася постійна температура. Сталість температури досягалася з використанням пропорційно-інтегро-диференційного контроллера: вхідні дані отримувалися від датчика температури HTU21D, який розміщувався на поверхні КСЕ; регулюючими пристроями виступали елементи Пельт'є TEC1-12706, що живилися від керованого джерела

струму Д30-06-01A. Система дозволяла підтримувати температуру зразка на протязі робочого дня з точністю 0,05 К. В роботі експерименти проводилися при температурі зразка 340 К.

Безпосередні вимірювання ВАХ проводилися за допомогою чотирьох-квадрантного джерела-вимірювача Кеіtley 2450. Під час вимірювань КСЕ освітлювався монохроматичним світлом, джерелом якого слугував світло-випромінюючий діод SN-HPIR940nm-1W, максимум випромінювальної здатності якого припадає на 940 нм. Під час вимірів температура діоду підримувалася сталою (22°С) з точністю 0,3°С за допомогою резистивного нагрівача та термостату W1209, а живлення з постійною силою струму (45 мА) здійснювалося за допомогою спеціально розробленої схеми з позитивним зворотнім зв'язком та цифровим керуванням. Як показали вимірювання, здійснені за допомогою цифрового вимірювача оптичної потужності та енергії THORLABS PM100D, потужність освітлення зразка за цих умов складала 510 мкВт.

Установка ϵ автоматизованою та ма ϵ комп'ютерне керування. Узгодження роботи різних частин установки здійснюється комутатора сигналів, реалізованого з використанням мікроконтролерної плати Arduino Mega 2560.

Для світло-індукованої дисоціації пар FeB використовувалась галогенова лампа Osram 64653 HLX ELC (24 B, 250 Bт), живлення якої здійснювалося за допомогою регулюваного джерела ITECH IT6332B. При цьому оптична потужність освітлення зразка досягала 700 мВт при струмі через лампу 9,1 А.

Експерименти були проведені на зразках КСЕ дифузійно-польового типу, структура яких показана на рис.2.2. Вони були виготовлені з монокристалічних пластин кремнію товщиною 380 мкм, легованих бором з концентрацією близько 1,4·10¹⁵ см⁻³. Бор також використовувався для створення ізотипного переходу. Випрямляючий перехід реалізовано внаслідок дифузії фосфору. На фронтальній площині також сформовано два просвітлюючі шари — див.рис. Омічні контакти (суцільний та сітковий) створено шляхом магнетронного розпилення алюмінію. Розмір використаних зразків - 1,52×1,52 см².

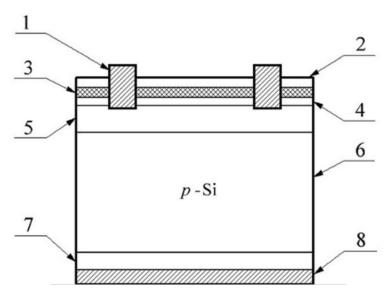


Рис.2.2 Схема використаного сонячного елементу. 1 — фронтальний сітчастий електрод (алюміній), 2 — шар Si_3N_4 (40 нм), 3 — шар SiO_2 (30 нм), 4 — індукований n^{++} шар, 5 — дифузійний n^+ шар (0,7 мкм), 6 — квазінейтральна область бази (380 мкм), 7 — дифузійний p^+ шар (0,6 мкм), 8 — тиловий суцільний контакт (алюміній)

2.2 Особливості моделювання кінетики фотоелектричних параметрів

Вольт-амперні характеристики кремнієвих сонячних елементів розраховувалися за допомогою програмного пакету одномірного моделювання SCAPS 3.3.10 [10]. При цьому розглядалася структура, максимально наближена до експериментальних зразків, описаних у попередньому параграфі. А саме, розглядалася кремнієва n^+ -p- p^+ система з базою товщиною 380 мкм, що рівномірно легована бором з концентрацією 1,4·10¹⁵ см⁻³. Профілі легування n^+ емітера та тилового p^+ шару вважалися таким, як це запропоновано використовувати для моделювання КСЕ в роботі [11], причому максимальна концентрація донорів дорівнювала 3·10²⁰ см⁻³, а акцепторів - 4,8·10¹⁸ см⁻³.

Вважалося, що причинами рекомбінації носіїв є власна рекомбінація (пов'язана з Оже-процесами та випромінювальна міжзонна), а також рекомбінація Шоклі-Рід-Хола, причому остання відбувається лише на дефектах, пов'язаних з домішковим залізом (міжвузольних атомах Fe_i та парах FeB), тобто можливою

наявністю інших дефектів було знехтувано. Розрахунки проводилися у припущені, що домішкові атоми заліза рівномірно з концентрацією $N_{\rm Fe,tot}$ розподілені в базі та p^+ шарі (впливом на рекомбінацію відповідних дефектів в n-Si можна знехтувати), а співвідношення між концентраціями міжвузольних атомів $N_{\rm Fe}$ та комплексів $N_{\rm FeB}$ ($N_{\rm Fe} + N_{\rm FeB} = N_{\rm Fe,tot}$) залежить від положення рівня Фермі в конкретній точці структури та від часу після закінчення вимушеної дисоціації пар та її ступеня — див. далі.

Моделювання ВАХ проводилося в діапазоні напруг від 0 до напруги розімкнутого кола з кроком 10 мВ для температури 340 К за припущення, що здійснюється монохроматичне освітлення системи з довжиною хвилі 940 нм (напівширина лінії 5 нм) та потужністю $4\cdot10^{-4}$ Вт/см².

На жаль, SCAPS в автоматичному режимі враховує температурні залежності самого загального вигляду лише для досить обмеженого кола параметрів матеріалу. Тому при створенні вихідного файлу для SCAPS, який описує структуру, враховувалися:

- величина і температурна залежність коефіцієнту поглинання світла кремнієм відповідно до даних роботи [12];
- температурна залежність ефективних мас вільних носіїв [13];
- температурна залежність теплових швидкостей носіїв [14];
- ширина забороненої зони відповідно до формули Пасслера [15];
- звуження забороненої зони внаслідок легування [16];
- температурна залежність густини станів поблизу границь дозволених зон [17];
- рухливості електронів та дірок за теорією Классена [18];
- температурні та концентраційні залежності коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації [19] та коефіцієнтів Оже-рекомбінації [20];
- параметри дефектних рівнів (положення в забороненій зоні, поперечні перерізи захоплення носіїв), пов'язаних з Fe_i та FeB, відповідно до [21].

Для отримання кінетичних залежностей використовувався наступний підхід. Вважалося, що в певний початковий момент часу t=0 зупиняється процес вимушеної дисоціації пар FeB і проводилося моделювання низки BAX, які відповідали різним моментам часу *t*. З кожної BAX визначалися величини густини струму короткого замикання Jsc, напруги розімкнутого кола Voc, питомої максимальної вихідної потужності Pm (на одиницю площі елементу) та коефіцієнта форми FF, що дозволяло отримати часові залежності цих параметрів фотоелектричного перетворення.

При цьому використовувалася відома часова залежність концентрації міжвузольних атомів заліза після розпаду пар [22,23]

$$N_{\text{Fe}}(t) = N_{\text{Fe},0} \exp(-t / \tau_{ass}) + N_{\text{Fe},eq},$$
 (2.1)

де $N_{\rm Fe, eq}$ — концентрація міжвузольних атомів, утворених в результаті розпаду; $N_{\rm Fe, eq}$ — та частина міжвузольних атомів заліза з $N_{\rm Fe, tot}$, які залишаться неспареними в рівноважному стані, відповідно до [23]:

$$N_{\text{Fe,eq}} = \frac{N_{\text{Fe,tot}}}{\left[1 + N_B 10^{-23} \exp\left(\frac{0.582 \,\text{eV}}{kT}\right)\right] \left[1 + \exp\left(\frac{E_F - 0.394 \,\text{eV}}{kT}\right)\right]}, \quad (2.2)$$

де $N_{\rm B}$ — концентрація легуючих атомів бору (в нашому випадку в базі ця величина дорівнювала $1,4\cdot 10^{15}$ см⁻³, в р⁺ шарі залежала від конкретної точки), 0,582 еВ - енергія зв'язку пари, E_F — положення рівня Фермі, 0,394 еВ — енергія донорного рівня, пов'язаного з міжвузольним залізом;

 τ_{ass} – характерний час асоціації комплексу, який залежить від концентрації бору та температури [24,25]:

$$\tau_{ass} = 5,7 \cdot 10^5 \frac{T}{N_B} \exp\left(\frac{0,65 \text{ eV}}{kT}\right),$$
(2.3)

де 0,65 eB — енергія міграції атомів заліза. При моделюванні вважалося, що дисоціація пар може бути неповною, для кількісної характеризації її ступеня використовувався показник η, тобто вважалося, що

$$N_{\text{Fe,0}} = \eta \cdot (N_{\text{Fe,tot}} - N_{\text{Fe,eq}}). \tag{2.4}$$

Розрахунки проводилися для різних значень η та $N_{\rm Fe,tot}$.

Розділ 3. Отримані результати

Насамперед зауважимо, що для апроксимації кінетичних залежностей фотоелектричних параметрів, як модельованих, так і експериментальних, використовувався вираз

$$X(t) = A_X \exp(-t / \tau_X) + X_{eq},$$
 (3.1)

де X – один з параметрів (Іsc, Voc, Pm або FF), A_X – амплітуда зміни параметру внаслідок повного або часткового розпаду пар FeB, τ_X – характерний час відновлення параметру; X_{eq} – величина параметру, що відповідає рівноважному стану утворення пар. Вибір саме такого апроксимаційного виразу зумовлений, насамперед, тим, що за подібним законом відбувається зміна кількості міжвузольних атомів заліза (див. формулу (2.1)) та комплексів залізо-бор.

3.1 Результати моделювання

Для системи, описаної в розділі 2.2, було проведено моделювання кінетики змін величин струму короткого замикання, напруги розімкнутого кола, максимальної вихідної потужності та коефіцієнта форми для інтервалу 40-2940 с після закінчення дисоціації пар FeB с кроком 100 с. При цьому розглянуті випадки, коли загальна концентрація домішкових атомів заліза $N_{\rm Fe,tot}$ становила 10^{11} , 10^{12} , 10^{13} та 10^{14} см⁻³, а ступінь дисоціації η дорівнювала 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 та 1. Типові отримані результати представлені на рис. 3.1. Видно, що перехід заліза з відокремленої міжвузольної позиції у зв'язаний стан з легуючим заміщуючим атомом викликає підвищення всіх фотоелектричних параметрів, тобто у всіх випадках величини A_X від'ємні. Це цілком збігається з очікуваннями, так як відомо, що рекомбінаційна активність Fe; вища, ніж для комплексу FeB і тому зростання відносної концентрації $N_{\rm Fe}$ негативно відбивається на ефективності фотоелектричного перетворення. Загалом, часові залежності змін фотоелектричних параметрів залишаються схожими незалежно від загальної концентрації домішкових атомів і тому на рисунках наведено лише по одному сімейству кривих (які відповідають різним зна-

ченням η) для кожної з характеристик фотоелектричного перетворення. На рисунку також наведені апроксимаційні криві, які, як видно, достатньо добре описують отримані залежності: у всіх випадках коефіцієнти детермінації R^2 перевищують 0,999. Це, в свою чергу, свідчить про доцільність застосування вибраної апроксимаційної формули (3.1).

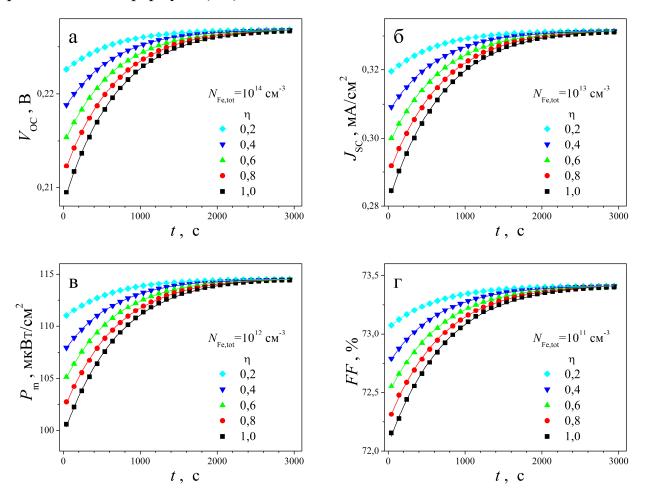


Рис. 3.1 Результати моделювання кінетики змін напруги розімкнутого кола (а), густини струму короткого замикання (б), питомої максимальної вихідної потужності (в) та коефіцієнта форми (г) в результаті утворення пар FeB. Різні за формою точки відповідають різним ступеням початкової дисоціації пар. Точки – результати моделювання, лінії – апроксимація за формулою (3.1)

Кількісні результати апроксимації зведені в табл.3.1. Зауважимо, що в ній для скорочення наведено значення модулів амплітуд змін параметрів: самі вони всі ϵ від'ємними величинами. Похибки визначення апроксимаційних параметрів були менші, ніж наведена в таблиці точність, і тому в ній не вказані.

Табл.3.1 Результати апроксимації модельованих кінетичних залежностей фотоелектричних параметрів відповідно до формули (3.1)

		Параметр											
\ \		Voc			Jsc			Pm			FF		
$N_{ m Fe,tot},$ cm ⁻³	η	A _{Voc} ,	$ au_{ m Voc},$	V _{oc,eq} ,	$ A_{Jsc} $,	$ au_{\mathrm{Jsc}},$	$J_{sc,eq}$,	$ A_{Pm} $,	τ_{Pm} ,	P _{m,eq} ,	A _{FF} ,	$ au_{ ext{FF}},$	FF _{eq} ,
CM		мВ	c	В	мА·	c	мА·	мкВт•	c	мкВт.	%	c	%
					см ⁻²		см ⁻²	см-2		см-2			
1011	0,2	1,37	579	0,376	3,39	591	583	2,31	599	161	0,363	618	73,4
	0,4	2,80	572	0,376	6,68	597	583	4,47	611	161	0,670	652	73,4
	0,6	4,26	568	0,376	9,87	602	583	6,50	623	161	0,932	688	73,4
	0,8	5,76	564	0,376	13,0	608	583	8,47	628	161	1,18	704	73,4
	1,0	7,30	560	0,376	16,0	613	583	10,3	637	161	1,38	737	73,4
10 ¹²	0,2	3,11	613	0,329	10,4	609	489	3,82	614	115	0,201	617	71,3
	0,4	5,84	638	0,329	19,7	631	489	7,15	640	115	0,376	640	71,3
	0,6	8,26	662	0,329	28,0	652	489	10,2	658	115	0,586	585	71,3
	0,8	10,5	681	0,329	35,6	672	489	12,9	683	115	0,744	631	71,3
	1,0	12,5	699	0,329	42,6	691	490	15,3	707	115	0,864	684	71,3
10 ¹³	0,2	3,58	609	0,283	12,9	614	332	3,51	617	64	0,26	612	68,3
	0,4	6,85	623	0,283	24,2	640	332	6,57	640	64	0,53	559	68,3
	0,6	9,75	648	0,283	34,2	665	332	9,23	670	64	0,76	602	68,3
	0,8	12,4	672	0,283	43,1	689	332	11,6	699	64	0,95	652	68,3
	1,0	14,5	693	0,283	51,2	711	332	13,7	727	64	1,12	685	68,3
1014	0,2	4,59	614	0,227	9,98	622	171	2,04	624	24,4	0,40	585	62,9
	0,4	8,64	635	0,227	18,4	655	171	3,77	655	24,4	0,89	548	62,9
	0,6	12,4	649	0,227	25,6	687	171	5,21	694	24,4	1,22	623	62,9
	0,8	15,8	668	0,227	31,2	717	171	6,46	730	24,5	1,53	672	63,0
	1,0	18,9	687	0,227	37,6	746	171	7,57	761	24,5	1,87	666	63,0

Як видно з наведених даних, визначені шляхом апроксимації величини параметрів $X_{\rm eq}$, що відповідають рівноважному стану цілком очікувано не залежать від ступеня дисоціації пар. Водночас, зі збільшення величини $N_{\rm Fe,tot}$ всі $X_{\rm eq}$ зменшуються, що пов'язано з підсиленням рекомбінації на дефектах. Зауважимо, що чутливість параметрів, які розглядалися, до наявності домішкового заліза різна: як показають розрахунки, збільшення $N_{\rm Fe,tot}$ на три порядки спричинює зменшення фактору форми та напруги розімкненого кола всього на 14% та 40%, відповідно, тоді як для струму короткого замикання та максимальної вихідної потужності спостерігається падіння в 3,4 та 6,6 разів, відповідно. Тобто, використання саме двох останніх параметрів виглядає більш перспективним для оцінки концентрації домішки.

Амплітуди змін параметрів A_X збільшуються зі зростанням η , що узгоджується з очікуваннями та побічно свідчить на користь правильності моделі, використаної для моделювання. Абсолютне значення A_{Voc} монотонно зростає зі збільшенням повної концентрації домішкового заліза, змінюючись для випадку повної дисоціації від 7 мВ (2% від значення напруги розімкнутого кола в рівновазі) при $N_{Fe,tot} = 10^{11}$ см⁻³ до 19 мВ (8%) при $N_{Fe,tot} = 10^{14}$ см⁻³. Ці особливості (монотонність змін та вимірюваність (не надто малі значення) A_{Voc}) дозволяють розглядати даний параметр як такий, що може бути використаний для оцінки концентрації заліза на практиці.

Як видно з наведених у таблиці даних, монотонне збільшення величини $A_{\rm Jsc}$ припиняється при переході від $N_{\rm Fe,tot}=10^{13}~{\rm cm}^{-3}$ до $N_{\rm Fe,tot}=10^{14}~{\rm cm}^{-3}$. Це пов'язано з суттєвим зменшенням $J_{\rm sc,eq}$ зі зростанням концентрації домішки, яке компенсує зростання амплітуди зміни внаслідок збільшення кількості дефектів, які змінюють свій стан. Подібна ситуація спостерігається і для $A_{\rm Pm}$, проте відхилення від монотонності має місце вже при менших концентраціях заліза. У зв'язку з цим більш доцільним для оцінки наявної домішки видається використання не абсолютних значень $A_{\rm Jsc}$ чи $A_{\rm Pm}$, а відносних змін

$$\varepsilon_X = \frac{|A_X|}{X_{eq}},\tag{3.2}$$

які монотонно залежать від $N_{\text{Fe,tot}}$. Крім того, для вибраного способу освітлення генерація електронно—діркових пар переважно відбувається у базі КСЕ і для струму короткого замикання буде справедливим наступне співвідношення [17]

$$J_{\rm SC} \sim W_{ph} \frac{\alpha_{ph} L_n}{1 + \alpha_{ph} L_n},\tag{3.3}$$

де W_{ph} — потужність освітлення, α_{ph} - коефіцієнт поглинання світла, L_n - довжина дифузії електронів в p-області, яка залежить від рекомбінаційних процесів і буде залежати від часу, що пройшов після дисоціації пар. Як видно з (3.3), використання $\varepsilon_{\rm Isc}$ дозволить позбутися залежності параметру, який застосовується для оцінки концентрації заліза, від інтенсивності освітлення, вимірювання якої потребує наявності додаткового обладнання. Щодо $\varepsilon_{\rm Pm}$, то повністю позбутися впливу W_{ph} в даному випадку не вдасться, так як ${\rm Pm} \sim {\rm Isc} \cdot {\rm Voc}$, а залежність напруги розімкнутого кола від інтенсивності світла не пропорційна.

Нарешті, при $\eta = 1$ ϵ_{Isc} та ϵ_{Pm} змінюються від 3% до 22% та 6% до 31%, відповідно, при варіації $N_{Fe,tot}$ від 10^{11} до 10^{14} см⁻³, що більше ніж відповідні величини для напруги розімкнутого кола, а отже використання цих параметрів більш доцільне.

Щодо A_{FF} , то ця величина в найкращому випадку не перевищує двох відсотків, а отже її точне визначення на практиці потребує надзвичайно високої точності вимірювань ВАХ. Крім того, зміни цієї величини, як і ε_{FF} , немонотонні при збільшенні концентрації заліза. Все це робить практичне використання змін коефіцієнта форми для оцінки $N_{Fe,tot}$ недоцільним.

Як вже зазначалося, відновлення параметрів відбувається внаслідок асоціації комплексу FeB, причому характерний час цього процесу τ_{ass} для системи, що розглядається, становить близько 600 с (відповідно до формули (2.3)). Проте характерні часи відновлення параметрів τ_X не збігаються з τ_{ass} — єдиними винятком,

до певної міри, є кінетика струму короткого замикання при найменших з розглянутих концентраціях заліза. Більше того, значення τ_X не однакові для різних параметрів та залежать від ступеня дисоціації. Зокрема, τ_{Voc} , τ_{Jsc} та τ_{Pm} зростають зі збільшенням η (за винятком випадку $N_{Fe,tot}=10^{11}~\text{см}^{-3}$ для напруги розімкнутого кола). Щодо фактору форми, то в цьому випадку залежність $\tau_{FF}(\eta)$ немонотонна. Зі збільшенням концентрації заліза процес відновлення максимальної потужності та струму короткого замикання сповільнюється, і, відповідно, значення τ_{Jsc} та τ_{Pm} теоретично можуть слугувати індикаторами кількості домішкових атомів металу. Щодо τ_{Voc} , то проведене моделювання показує, що його величина практично не міняється для діапазону $N_{Fe,tot}=(10^{12}\div 10^{14})~\text{см}^{-3}$. Порівнюючи швидкості відновлення Voc, Jsc та Pm між собою можна бачити, що найбільш повільно повертається до рівноважного значення напруга розімкнутого кола, найшвидше — максимальна потужність, проте величини τ_{Jsc} та τ_{Pm} відрізняються не суттєво.

3.2 Результати експериментального дослідження

Експериментальні дослідження проводилися за допомогою установки, описаної в розділі 2.1. Вимірювання вольт-амперних характеристик під час відновлення фотоелектричних параметрів проводилося при температурі зразка 340 К за умов монохроматичного освітлення в діапазоні напруг 0÷0,6 В з кроком 10 мВ. Дисоціація пар проводилася за рахунок освітлення. Відомо [24,25], що темп дисоціації пар FeB при світло-індукованому розпаді залежить від темпу генерації носіїв G

$$R_d \sim G^2, \tag{3.4}$$

де G залежить від інтенсивності освітлення. Тому на експерименті різні значення ступеня дисоціації пар досягалися шляхом варіювання струму через галогенову лампу (від 7,1 до 8,2 A) та часу освітлення (від 3 до 80 c). Оцінка концентрації дисоційованих пар проводилася за методикою, описаною в роботі [27]. За цією ж методикою було проведена оцінка загальної концентрації домішкового заліза в

дослідженому сонячному елементі $N_{\rm Fe,tot}^{\rm exp}$, яка показала, що ця величина становить $(9,2\pm0,5)\cdot10^{13}~{\rm cm}^{-3}$. Вимірювання кінетики відновлення фотопараметрів проводилося для близько 25 значень η в діапазоні від 0,22 до 1,0.

Типові результати вимірювань представлені на рис. 3.2. На рисунку також наведені результати апроксимації і коефіцієнти детермінації R^2 . Як видно з наведених даних, зміни в результаті дисоціації пар FeB для напруги розімкнутого кола досягають 20 мВ (що складає близько 7% рівноважного значення), для струму короткого замикання - 40 мА (20%), максимальної потужності - 9 мкВт (28%), коефіцієнта форми - 1,8% (3%), що, загалом, збігається з даними табл.3.1 для випадку $N_{\rm Fe,tot}^{\rm exp} \approx N_{\rm Fe,tot}$.

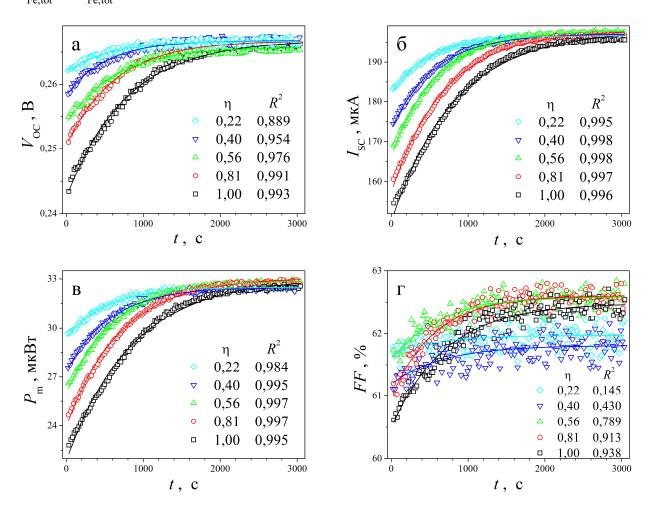


Рис.3.2 Результати вимірювання кінетики змін напруги розімкнутого кола (а), густини струму короткого замикання (б), питомої максимальної вихідної поту-

жності (в) та коефіцієнта форми (г) в результаті утворення пар FeB. Різні за формою точки відповідають різним ступеням початкової дисоціації пар. Точки – експеримент, лінії – апроксимація за формулою (3.1)

Найкращий збіг експериментальних та апроксимуючих кривих (найбільші значення R^2) спостерігається для Pm та Isc, хоча й для напруги розімкнутого кола, особливо для великих значень ступеня дисоціації, доцільність використання вибраної апроксимаційної формули не викликає сумніву. Щодо фактору форми, то розкид отриманих значень нерідко перевищує зміни цього параметру, що відбуваються внаслідок розпаду комплексів — що особливу яскраво спостерігається для $\eta < 0.6$. Це підтверджує зроблений у попередньому розділі висновок про невисокі прогностичні можливості даного параметру для оцінки концентрації заліза.

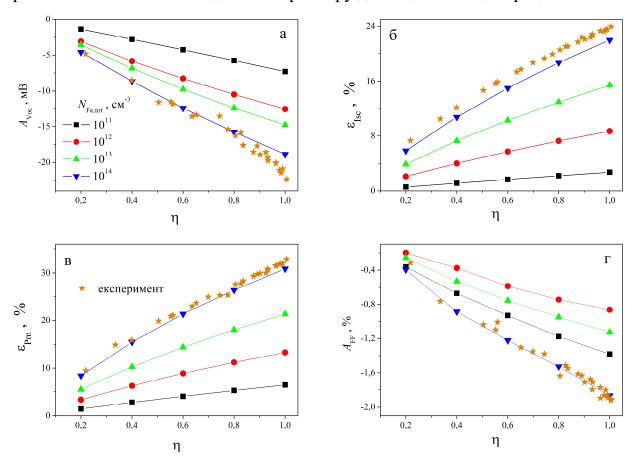


Рис. 3.3 Залежності амплітуд зміни напруги розімкнутого кола (а) та максимальної вихідної потужності (в) і відносних змін струму короткого замикання (б) та

коефіцієнта форми (г) від ступеня дисоціації пар FeB. Зірки відповідають експериментальним результатам, решта кривих отримані в результаті моделювання структур з різною концентрацією заліза

Порівняння результатів щодо амплітуд змін параметру, отриманих в шляхом моделювання та експериментальних досліджень, наведено на рис. 3.3. Зазначимо, що відповідно до висновків, зроблених у попередньому розділі, для Рт та Іѕс на рисунку наведено відносні зміни параметрів. Насамперед зауважимо, що дані свідчать про залежність темпу зростання змін всіх фотоелектричних параметрів зі збільшенням ступеня дисоціації пар від загальної концентрації заліза (нахил змодельованих кривих залежить від $N_{\text{Fe.tot}}$). Це ε важливим для можливості практичного використання значень A_{Voc} , ε_{Isc} чи ε_{Pm} для оцінки вмісту домішки, так як вказані параметри визначаються не лише кількістю розбитих пар N_{Fe.0}, але й залежать від $N_{\text{Fe,tot}}$. Наприклад, для випадку $\eta = 0.2$ та $N_{\text{Fe,tot}} = 10^{14}$ см⁻³ концентрація дисоційованих пар $N_{\rm Fe,0} \approx 2 \cdot 10^{13} \; {\rm cm}^{-3}$ (якщо знехтувати величиною $N_{\rm Fe,eq}$), а для ситуації $\eta=1$ та $N_{\text{Fe,tot}}=10^{13}$ см⁻³ це значення менше (близько 10^{13} см⁻³). Водночас моделювання показало, що для цих ситуацій A_{Voc} рівна -4,6 мВ та -14,8 мВ, відповідно; для ϵ_{Isc} – 5,8% та 15,4%, а для ϵ_{Pm} – 8,4% та 21,2%, тобто зростання $N_{Fe,0}$ не обов'язково веде до збільшення амплітуди змін параметрів. Водночас визначення амплітуди зміни фотоелектричних параметрів після розпаду пар при декількох значеннях η , а отже дані щодо похідної залежності $A_{Voc} = f(\eta)$ (або $\epsilon_{Isc} = f(\eta)$ чи $\varepsilon_{Pm} = f(\eta)$) дасть додаткову можливість визначення повної концентрації заліза. При світло-індукованому розпаді пар ступінь дисоціації можна контролювати варіюючи інтенсивність та час освітлення (див. вираз (3.4)) не знаючи повну концентрацію заліза.

Також звернемо увагу на достатньо високий ступінь збігу кривих A_X (η), розрахованих для $N_{\text{Fe,tot}} = 10^{14}$ см⁻³ та експериментально виміряних для $N_{\text{Fe,tot}}^{\text{exp}} = (9,2\pm0,5)$ см⁻³. Це стосується як величини змін (абсолютних та відносних) всіх параметрів, так і нахилів залежностей. Збіг спостерігається навіть для випадку фактору форми вольт-амперної характеристики незважаючи на малі

зміни цього параметру і та значення коефіцієнту детермінації R^2 — див.рис.3.2,г. Це свідчить на користь можливості використання викликаних розпадом пар FeB амплітуд зміни фотоелектричних параметрів для оцінки концентрації домішкового заліза у кремнієвих сонячних елементах.

На рис. 3.4 зведено результати, отримані для характерного часу відновлення параметрів. З представлених даних видно, що, по-перше, нахил залежностей τ_X (η) ϵ поганим показником загальної концентрації заліза (окрім, можливо, найменш її значень), та, по-друге, спостерігається суттєві відмінності розрахованих та поміряних величин характерних часів відновлення параметрів.

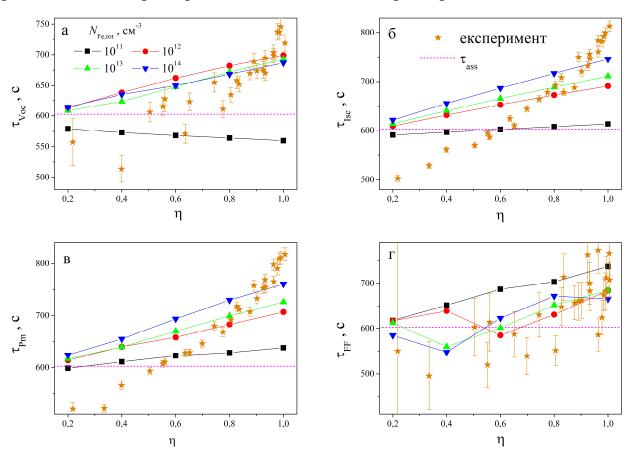


Рис.3.4 Залежності характерного часу відновлення напруги розімкнутого кола (а), густини струму короткого замикання (б), питомої максимальної вихідної потужності (в) та коефіцієнта форми (г) від ступеня дисоціації пар FeB. Зірки відповідають експериментальним результатам, решта кривих отримані в результаті моделювання структур з різною концентрацією заліза

Проте деякі з передбачень моделювання підтверджуються експериментом. А саме 1) має місце сповільнення процесів відновлення фотоелектричних параметрів при збільшенні ступеню дисоціації пар (збільшення τ_X при зростанні η); 2) значення τ_{Voc} менші ніж τ_{Isc} та τ_{Pm} ; 3) час релаксації фактору форми навряд чи може бути використаний для оцінки концентрації заліза через невизначеність своєї поведінки на значні похибки визначення.

Висновки

- 1. Проведено моделювання та експериментальне дослідження кінетики змін напруги розімкнутого кола, струму короткого замикання, максимальної вихідної потужності та фактору форми кремнієвих сонячних елементів, викликаних утворенням пар залізо-бор з міжвузольних атомів заліза.
- 2. Виявлено, що характерний час відновлення фотоелектричних параметрів, пов'язаного з утворенням комплексу FeB, відрізняється від характерного часу перебудови дефектної підсистеми та зростає за збільшенням ступеня попередньої дисоціації пар.
- 3. Показано в результаті моделювання та підтверджено експериментально, що викликані розпадом пар FeB абсолютна амплітуда зміни напруги розімкнутого кола та відносні амплітуди змін струму короткого замикання та максимальної вихідної потужності можуть бути використані для оцінки концентрації домішкового заліза у кремнієвих сонячних елементах.

Список використаних джерел

- [1] S.Rein and S.W. Glunz. Electronic properties of interstitial iron and iron-boron pairs determined by means of advanced lifetime spectroscopy //JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2005 Vol.98 P.113711
- [2] C. Freysoldt, B. Grabowski, T. Hickel and A. Janotti, First-principles calculations for point defects in solids: Düsseldorf, Germany: REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 28 March 2014 253 299 p
- [3] F. E. Rougieuxa, C. Sunb, D. Macdonald, Determining the charge states and capture mechanisms of defects in silicon through accurate recombination analyses//Solar Energy Materials and Solar Cells 2018 Vol.187, P. 263-272
- [4]C. Moller, T.Bartel, F. Gibaja, and K. Lauer.Iron-boron pairing kinetics in illuminated p-type and in boron/phosphorus co-doped n-type silicon// JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2014 Vol.116 P. 024503
- [5]A.A. Istratov, H. Hieslmair, E.R. Weber, Iron and its complexes in silicon: Berkeley, USA: Applied Physics A Materials Science & Processing, 26 May 1999, P.13-44
- [6] K. Lauer, C. Möller, D. Debbih, M. Auge and D. Schulze, Determination of activation energy of the iron acceptor pair association and dissociation reaction: Erfurt, Germany, Solid State Phenomena, 23 Octoder 2015, 230-234 pages
- [7]C. Freysoldt, B. Grabowski, T. Hickel, and J. Neugebauer . First-principles calculations for point defects in solids// REVIEWS OF MODERN PHYSICS 2014 Vol.86 P.253-306
- [8]A. Alkauskas, Matthew D. McCluskey, and Chris G. Van de Walle. Tutorial: Defects in semiconductors—Combining experiment and theory/ JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2016 Vol.119 P.181101
- [9]B. Paviet-Salomon, J. Levrat, V. Fakhfouri, Y. Pelet, N. Rebeaud, M. Despeisse and C. Ballif/PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND APPLICATIONS/"New guidelines for a more accurate extraction of solar cells and

- modules key data from their current–voltage curves"/ Switzerland / . DOI: 10.1002 / Dat- 2017/ Pages 623-625
- [10] Burgelman M. Modelling polycrystalline semiconductor solar cells / M. Burgelman, P. Nollet, S. Degrave // Thin Solid Films. 2000. Vol. 361-362. P. 527-532.
- [11] Andreas Fell, Input Parameters for the Simulation of Silicon Solar Cells in 2014/A.Fell, R.Keith, P.Pietro // IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS. 2015 Vol. 5 P.1250 1264.
- [12] Schinke C. Uncertainty analysis for the coefficient of band-to-band absorption of crystalline silicon/ Schinke C., P. Christian Pees , Jan Schmidt // AIP ADVANCES 2015 Vol. 5 P.067168
- [13] O'Mara W.C. Handbook of semiconductor silicon technology / W.C. O'Mara, R.B. Herring, L.P. Hant. New Jersey, USA: Noyes Publications, 1990. 795 p.
- [14] Green M. A. Intrinsic concentration, effective densities of states, and effective mass in silicon / M.A. Green // J. Appl. Phys.. 1990. Vol. 67. P. 2944-2954.
- [15] Passler R. Dispersion-related description of temperature dependencies of band gaps in semiconductors / R. Passler // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. P. 085201.
- [16] Yan D. Empirical determination of the energy band gap narrowing in p+ silicon heavily doped with boron / D. Yan, A. Cuevas // Phys. Rev. B. 2014. Vol. 116. P. 194505.
- [17] Couderc R. Reassessment of the intrinsic carrier density temperature dependence in crystalline silicon / R. Couderc, M. Amara, M. Lemiti // J. Appl. Phys. 2014. Vol. 115. P. 093705.
- [18] Klaassen D.B.M. A unified mobility model for device simulation I. Model equations and concentration dependence / D.B.M. Klaassen // Solid-State Electron. 1992. Vol. 35. P. 953-959.
- [19] T. Niewel . Reassessment of the intrinsic bulk recombination in crystalline silicon / T. Niewelt a,b, B. Steinhauser , A. Richter , B. Veith-Wolf // Solar Energy Materials and Solar Cells 2022 Vol.235 P.111467

- [20] Lachlan E. Black , Daniel H. Macdonald . On the quantification of Auger recombination in crystalline silicon // Solar Energy Materials and Solar Cells 2022 Vol.234 P.111428
- [21] Rougieux, F. E. Determining the charge states and capture mechanisms of defects in silicon through accurate recombination analyses: A review / F. E. Rougieux, C. Sun, D. Macdonald // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2018. Vol. 187. P. 263–272.
- [22] The effect of oxide precipitates on minority carrier lifetime in p-type silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, M. Olmo et al. // J. Appl. Phys. 2011. Vol. 110 P. 053713.
- [23] Wijaranakula, W. The Reaction Kinetics of Iron–Boron Pair Formation and Dissociation in P–Type Silicon / W. Wijaranakula // J. Electrochem. Soc. —1993. Vol. 140. P. 275–281.
- [24] Iron-boron pairing kinetics in illuminated p-type and in boron/phosphorus codoped n-type silicon / C. Moller, T. Bartel, F. Gibaja, K. Lauer // J. Appl. Phys. 2014. Vol. 116. P. 024503.
- [25] Dissociation and Formation Kinetics of Iron–Boron Pairs in Silicon after Phosphorus Implantation Gettering / N. Khelifati, H.S. Laine, V. Vahanissi et al. // Phys Status Solidi A. 2019. Vol. 216. P. 1900253.
- [26] Фаренбрух, А. Солнечные элементы. Теория и эксперимент / А. Фаренбрух, Р. Бьюб. М.: Энергоатомиздат, 1987. 280 с.
- [27] Oleg Olikh , Vitaliy Kostylyov. Intensification of iron—boron complex association in silicon solar cells under acoustic wave action / Oleg Olikh 1 , Vitaliy Kostylyov , Victor Vlasiuk , Roman Korkishko and Roman Chupryna // J Mater Sci: Mater Electron -2022-Vol.33-P.13133-13142